Термоэлектрические свойства многокомпонентных твердых растворов на основе халькогенидов висмута и сурьмы *n*-типа в области примесной и смешанной проводимости

© В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: v.kutasov@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 17 апреля 2006 г.)

Исследуются термоэлектрические свойства твердых растворов $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ в интервале температур 300–450 К. Показано, что с увеличением количества атомов, участвующих в замещениях в обеих подрешетках при образовании твердого раствора, максимум температурной зависимости термоэдс и минимум температурной зависимости теплопроводности сдвигаются в область более высоких температур, что обусловлено увеличением ширины запрещенной зоны.

С ростом концентрации носителей в образцах твердого раствора одного состава наблюдается смещение начала смешанной проводимости в область более высоких температур, в результате чего происходит дополнительное уменьшение теплопроводности при фиксированной температуре.

Наблюдавшиеся температурные зависимости термоэлектрических свойств в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ приводят к сдвигу максимума термоэлектрической эффективности в область более высоких температур при увеличении количества атомов, участвующих в замещении.

Работа частично поддержана проектом РФФИ № 04-02-17612а.

PACS: 72.20.Pa, 72.80.Jc

1. Введение

Твердые растворы халькогенидов висмута и сурьмы являются термоэлектрическими материалами, которые могут использоваться в температурном интервале от 77 до 620 К. Эти материалы применяются как в охлаждающих и стабилизирующих температуру устройствах, так и в термоэлектрогенераторах. Такой широкий круг применений этих материалов определяется возможностью управления термоэлектрическими свойствами как за счет изменения состава твердого раствора, так и концентрации носителей заряда. Наибольший интерес в этом направлении представляют материалы *n*-типа на основе теллурида висмута, в которых в качестве второй компоненты используются как изоморфные (Sb₂Te₃, Bi₂Se₃), так и неизоморфные $(Bi_2S_3, Sb_2S_3, Sb_2Se_3)$ соединения. Границы растворимости этих соединений в Bi₂Te₃ существенно отличаются — от 10 mol.% Bi₂S₃ и Sb₂S₃ до 100 mol.% Bi₂Se₃ и Sb₂Te₃ [1]. Исследования областей растворимости со стороны Ві2Те3 в сложных (многокомпонентных) твердых растворах замещения показали [2], что в материалах, общая формула которых может быть представлена в виде $\operatorname{Bi}_{2-x}\operatorname{Sb}_{x}\operatorname{Te}_{3-y-z}\operatorname{Se}_{y}\operatorname{S}_{z}$, при замещении атомов Те атомами Se и S (при y = z) растворимость серы возрастает более чем на 50% по сравнению с этой величиной в Bi₂Te_{3-z}S_z. Это обстоятельство позволило существенно расширить область исследуемых составов, чему способствовала также возможность изменять отношение y/z в твердых растворах. Поскольку масса атома серы (а также его ковалентный радиус) значительно отличаются от этих величин для атома теллура, в твердых растворах при замещениях S -> Te наряду с очевидными изменениями параметров решетки а и с наблюдались изменения таких параметров, как подвижность и эффективная масса носителей заряда, а также теплопроводность кристаллической решетки [3]. Эти изменения были более резкими при малых значениях z, зависимость термоэлектрической эффективности Z от состава твердого раствора при 300 К имела максимум, величина которого не отличалась от максимума Z в хорошо известной системе Bi₂Te_{3-v}Se_v [1]. Однако максимум Z в $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-z}\text{S}_z$ находился при z = 0.06 - 0.09, в то время как максимум Z в Bi₂Te_{3-v}Se_v располагался при значительно большей концентрации атомов Se при y = 0.3. Изменения параметров, определяющих величину Z, при замещениях атомов Se, S \rightarrow Te при 300 K приводят к максимуму $Z = (3.0-3.1) \cdot 10^{-3} \,\mathrm{K}^{-1}$ при y + z = 0.24. Дальнейшее увеличение числа атомов, участвующих в замещении при образовании твердого раствора $Bi_2Te_{3-v-z}Se_vS_z$, обусловливает уменьшение параметра мощности $\alpha^2 \sigma$ (α — коэффициент термоэдс, σ — электропроводность) и увеличение теплопроводности кристаллической решетки κ_L до x + y > 0.45. Увеличение к_L обусловлено упорядочением в пятислойном пакете $Te^{(1)} - Bi - Te^{(2)} - Bi - Te^{(1)}$, возникающем при замещении всех атомов Te⁽²⁾ атомами S и Se [3]. Это упорядочение в системе твердых растворов Bi2Te3-vSev приводило к увеличению ширины запрещенной зоны Eg при изменении концентрации Se в интервале 0 < y < 1 [1]. Расчет величины E_{ρ} в системе твердых растворов Bi₂Te_{3-v-z}Se_vS_z на основании измеренных температурных зависимостей электропро-

водности, коэффициента термоэдс и теплопроводности в области примесной и смешанной проводимости показал [4], что для y = z = 0.3 при 300 K значение $E_g = 0.2 \,\mathrm{eV}$, а величина температурного коэффициента $dE_{o}/dT = -0.8 \cdot 10^{-4} \, \text{eV/K}$. С учетом высоких значений Z и величины E_g при 300 К в работе [5] исследовались температурные зависимости параметров, определяющих термоэлектрическую эффективность в интервале температур 300-450 К. Этот интервал представляет интерес для термогенераторов, использующих естественные и технические источники низкопотенциального тепла. Результаты измерений температурных зависимостей электропроводности, теплопроводности и коэффициента термоэдс при этих температурах показали, что с ростом концентрации атомов Se и S в твердом растворе (измерялись образцы при y = z = 0.15, 0.30) значения максимума эффективности смещаются в область более высоких температур, а его величина уменьшается. При постоянном значении y = z можно также изменять величину и положение максимума Z с помощью изменения концентрации легирующих примесей. Полученные в [5] значения эффективности указывали на перспективность исследований этих материалов для термогенераторов, использующих низкопотенциальное тепло. Дальнейшее усложнение состава твердых растворов на основе халькогенидов висмута и сурьмы возможно при замещениях атомов также и в катионной подрешетке теллурида висмута (Sb-Bi). Учитывая результаты исследований твердых растворов Bi2Te3-v-zSevSz, атомы Sb вводят в соотношениях, соответствующих соединениям Sb₂Se₃ и Sb₂S₃. Растворимость этих соединений при образовании твердых растворов Bi2_rSbrTe3_v_SbrSz позволяет исследовать составы в области у + z = 0.9, x = 0.6, где ширина запрещенной зоны может возрастать по сравнению с E_g в теллуриде висмута. Результаты исследований термоэлектрических свойств твердых растворов $Bi_{2-r}Sb_{r}Te_{3-r-z}Se_{r}S_{z}$, полученные при 300 К [3], показали, что зависимости $\alpha(\sigma)$ подобны наблюдавшимся в твердых растворах Bi2Te3-v-zSevSz, в которых замещение атомов осуществляется только в анионной подрешетке. Поведение зависимости теплопроводности кристаллической решетки от состава в $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ имеет интересную особенность. Эта особенность заключается в отсутствии минимума к₁, аналогичного такому минимуму в системе Ві2Те3-и-2SevS2 и связанного, как отмечалось выше, с наличием упорядочения в точке y + z = 1. В системе твердых растворов $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ атомы Sb замещают атомы Ві в двух эквивалентных слоях квинтета, поэтому упорядочение квинтета в целом не происходит. Это обстоятельство приводит к уменьшению величины к_L с ростом концентрации атомов Sb в твердом растворе по сравнению с образцами $Bi_2Te_{3-v-z}Se_vS_z$. Такое уменьшение в образцах при y = z = 0.3, рассчитанное при одинаковых значениях концентрации носителей, составляет 15%, а при y = z = 0.45 достигает 45%. Результаты представленных выше измерений термоэлектрических свойств стали основанием для дальнейших исследований системы твердых растворов $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$. В настоящей работе рассматриваются термоэлектрические свойства этой системы в интервале температур 300–450 К и анализируются ее перспективы в качестве возможного материала *n*-типа для утилизации низкопотенциального тепла с помощью термоэлектрогенераторов.

2. Методика эксперимента

исследования термоэлектрических свойств Для были приготовлены составы твердого раствора $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ при 0 < y + z < 0.9, 0 < x < 0.6.В качестве исходных материалов использовались висмут, сурьма и теллур с чистотой 99.999%, а также селен и сера марки ВЧ. Легирование материалов осуществлялось с помощью хлористого кадмия, эффективный коэффициент распределения которого был близок к единице. Для получения образцов использовался один из методов направленной кристаллизации — вертикальное зонное выравнивание. Скорость кристаллизации и градиент температуры на фронте кристаллизации обеспечивали условия, при которых концентрационного переохлаждения не возникало. Этот метод позволял получать образцы, состоящие из нескольких монокристаллических блоков, плоскости спайности которых совпадали с направлением роста кристалла. Полученные в результате кристаллизации слитки длиной 110-130 диаметром 7-9 mm разрезались с помощью И электроискровой резки на образцы длиной 10-15 mm. Измерения электропроводности, теплопроводности и коэффициента термоэдс осуществлялись вдоль плоскостей спайности, по которым были направлены электрический ток и тепловой поток. Все измерения указанных параметров проводились на постоянном токе.

3. Результаты эксперимента и их обсуждение

Зависимости коэффициента мощности $\alpha^2 \sigma$ от величины термоэдс α для различных составов системы Ві_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z приведены на рис. 1, из которого видно, что с увеличением количества атомов, участвующих в замещении при образовании твердого раствора, этот параметр уменьшается. Полученные зависимости обычно используются для расчета величины $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ (*m* и μ_0 — эффективная масса и подвижность носителей заряда с учетом вырождения, m_0 — масса свободного электрона), которая вместе с величиной теплопроводности кристаллической решетки κ_L используется при анализе зависимости термоэлектрической эффективности *Z* от величин, определяемых рассеянием носителей заряда и фононов, а также особенностями зонной структуры материалов: $Z \sim (m/m_0)^{3/2} \mu_0 \kappa_L^{-1}$. При расчете величин,



Puc. 1. Зависимость коэффициента мощности от коэффициента термоэдс в $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ при 300 К. 1 - x = 0.12, y = z = 0.09, 2 - x = 0.2, y = z = 0.15, 3 - x = 0.3, y = z = 0.225, 4 - x = 0.4, y = z = 0.3, 5 - x = 0.6, y = z = 0.45.

входящих в это выражение, из α , σ и значений полной теплопроводности κ ($\kappa = \kappa_L + \kappa_e$, где κ_e — электронная теплопроводность, значение которой определялось по закону Видемана-Франца и составляло 10–15% от величины κ_L в области примесной проводимости) предполагалось, что основным механизмом рассеяния является рассеяние носителей на акустических колебаниях кристаллической решетки [1]. В этом случае значение параметра рассеяния r = -0.5 (r — показатель степени в зависимости времени релаксации от энергии: $\tau = \tau_0 \varepsilon^r$). Величина $(m/m_0)^{3/2} \mu_0$ может быть рассчитана с помощью выражений для концентрации носителей n и коэффициента термоэдс α в случае произвольного вырождения

$$n = \frac{4(2\pi m k_0 T)^{3/2}}{\sqrt{\pi} h^3} F_{1/2}(\eta, r), \tag{1}$$

$$\alpha = \frac{k_0}{e} \left[\frac{(2r+5)}{(2r+3)} \right] \frac{F_{r+3/2}(\eta)}{F_{r+1/2}(\eta)}$$
(2)

и соотношения $\sigma = en\mu$, где μ — приведенный химический потенциал, $F_r(\eta)$ — функция Ферми

$$F_r(\eta) = \int_{0}^{\infty} x^r \left[\exp(x - \eta) + 1 \right]^{-1} dx.$$
 (3)

Представленные на рис. 2 зависимости $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ от α показывают, что с ростом количества атомов, участвующих в замещении, величина $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ уменьшается. В области малых значений x, y, z это уменьшение можно связать с зависимостью $(m/m_0)^{3/2}\mu_0 \sim m^{-1}$, наблюдавшейся в Bi₂Te_{3-y}Se_y до значений y = 0.3 [6]. При дальнейшем увеличении y эффективная масса изменяется незначительно, поэтому необходимо учитывать влияние рассеяния носителей атомами Se, которое приводит к снижению подвижности. Аналогичный характер влияния атомов может наблюдаться и в более сложных твердых растворах при замещении в обеих подрешетках теллурида висмута. Из рис. 2 видно, что при x = 0.6, y + z = 0.9 значение $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ уменьшается более чем в 2 раза по сравнению с этой величиной при x = 0.12, y + z = 0.18.

На рис. 3 приведены зависимости теплопроводности кристаллической решетки от коэффициента термоэдс при 300 К для различных составов твердых растворов



Рис. 2. Зависимость величины $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ от коэффициента термоэдс в $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ при 300 К. I-5 — то же, что на рис. 1.



Рис. 3. Зависимость теплопроводности кристаллической решетки от коэффициента термоэдс в $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ при 300 К. 1 - x = 0.12, y = z = 0.09, 2 - x = 0.2, y = z = 0.15, 3 - x = 0.3, y = 0.3, z = 0.15, 4 - x = 0.3, y = z = 0.225, 5 - x = 0.4, y = z = 0.3, 6 - x = 0.6, y = z = 0.45.

2167

 $Bi_{2-x}Sb_{x}Te_{3-y-z}Se_{y}S_{z}$. Значения κ_{L} образцов всех исследованных составов при уменьшении термоэдс (т.е. при увеличении концентрации носителей заряда) уменьшаются, что обусловлено рассеянием фононов на заряженных примесях. Величина к₁ при равных значениях термоэдс уменьшается с ростом x, y, z, но при x > 0.4, y + z > 0.6 это уменьшение прекращается, что вызвано поглощением всех коротковолновых фононов в результате их рассеяния на атомах Sb, Se, S. Сравнение величин κ_I в составах с y/z = 1 и 2 показало, что большее количество атомов серы по сравнению с количеством атомов селена в составах при y/z = 1 обусловливает меньшую величину к_L во всей исследованной концентрации носителей (кривые 3, 4 на рис. 3). Аналогичный характер зависимостей κ_L при таких отношениях y/zнаблюдается и в области малых концентраций атомов Se и S, где возможно аддитивное действие примесей, когда вносимые ими тепловые сопротивления определяются только параметрами атомов, участвующих в замещении при образовании твердого раствора (отсутствует пересечение искаженных этими атомами областей кристалла) [1].

На рис. 4 представлены зависимости термоэлектрической эффективности Z от коэффициента термоэдс α для различных составов (при y = z) твердого раствора n-Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z при 300 К. Из рис. 4 видно, что при постоянном значении α величины Z уменьшаются с ростом содержания атомов, участвующих в замещении (до x = 0.6, y + z = 0.9). Это обстоятельство ограничивает область составов, которые могут представлять интерес в рассматриваемом интервале температур.

Температурные зависимости электропроводности, коэффициента термоэдс и теплопроводности измерялись в интервале 300–450 К на составах, в которых значения термоэлектрической эффективности отличались от максимальных при 300 К не более чем на 30%. Это обстоятельство было обусловлено достаточно узким рабочим



Рис. 4. Зависимость термоэлектрической эффективности от коэффициента термоэдс в $\operatorname{Bi}_{2-x}\operatorname{Sb}_x\operatorname{Te}_{3-y-z}\operatorname{Se}_y\operatorname{S}_z$ при 300 К. *I*-5 — то же, что на рис. 1.



Рис. 5. Температурная зависимость коэффициента термоэдс в $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$. I - x = 0.12, y = z = 0.09, 2 - x = 0.2, y = z = 0.15, 3 - x = 0.3, y = 0.3, z = 0.15, 4 - x = 0.4, y = z = 0.3.

интервалом температур, в котором можно использовать материалы для утилизации тепла низкопотенциальных источников. Содержание атомов, участвующих в образовании твердых растворов, в образцах таких материалов не превышало x = 0.4, y + z = 0.6.

Величина термоэдс в твердых растворах халькогенидов висмута и сурьмы с ростом температуры возрастает в области примесной проводимости, достигает максимума при разных температурах, зависящих от состава раствора и концентраии носителей, и затем с наступлением смешанной проводимости уменьшается. Сравнение температурных зависимостей термоэдс образцов разных составов (рис. 5) при близких концентрациях носителей показывает, что температура максимума возрастает с увеличением количества атомов, участвующих в замещении при образовании твердого раствора (кривые 1, 3). Аналогичное смещение максимума α наблюдается в образцах одного состава с увеличением концентрации носителей заряда (кривые 1, 2).

На рис. 6 приведены температурные зависимости электропроводности, из которых видно, что с ростом температуры величины σ уменьшаются. Поскольку в области примесной проводимости концентрация носителей заряда в исследуемых материалах от температуры практически не зависит, температурная зависимость электропроводности определяется температурной зависимостью подвижности, которая с ростом температуры уменьшается из-за увеличивающегося рассеяния носителей на тепловых колебаниях решетки. Наклон кривых $\ln \sigma_0(\ln T)$ (σ_0 — значение электропроводности, рассчитанное с учетом вырождения при r = -0.5) уменьшается с увеличением количества атомов, участвующих в замещении при образовании твердого раствора. Указанное уменьшение наклонов кривых обусловлено



Рис. 6. Температурная зависимость электропроводности в $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$. I-4 — то же, что на рис. 5.

тем, что атомы Sb, Se, S, действующие как нейтральные примеси, обусловливают дополнительное рассеяние носителей заряда. Подобный характер зависимости $\sigma(T)$ наблюдался и в других твердых растворах на основе халькогенидов висмута и сурьмы [1]. Смешанная проводимость на зависимостях $\sigma(T)$ проявляется в ослаблении изменения электропроводности с ростом температуры, которое обусловлено появлением неосновных носителей (кривая *1*, на рис. 6).

Температурные зависимости полной теплопроводности κ образцов $\operatorname{Bi}_{2-x}\operatorname{Sb}_{x}\operatorname{Te}_{3-y-z}\operatorname{Se}_{y}\operatorname{S}_{z}$ приведены на рис. 7, из которого видно, что характер изменения к в указанном интервале температур существенно отличается от зависимости в примесной области, где к уменьшается с ростом температуры. Это уменьшение κ обусловлено в основном увеличением рассеяния фононов на тепловых колебаниях решетки. Электронная теплопроводность κ_e составляет в этих материалах $\sim 15{-}20\%$ от величины теплопроводности кристаллической решетки и слабо зависит от температуры ($\kappa_e = L\sigma T, \sigma \sim T^{-s}$, где s = 1.1 - 1.3 в рассматриваемых твердых растворах). Представленные на рис. 7 кривые 1-3 имеют минимум, появление которого обусловлено биполярной диффузией носителей заряда и связанной с нею биполярной теплопроводностью κ_{np} . С увеличением содержания в Bi₂Te₃ компонентов твердого раствора (Sb₂Se₃ и Sb₂S₃) минимум к смещается в область более высоких температур (кривые 1, 3), аналогичное смещение наблюдается и при увеличении концентрации носителей заряда в образцах одного состава твердого раствора (кривые 3, 4). Наряду с увеличением ширины запрещенной зоны на величину κ_{nn} оказывает влияние и отношение подвижностей основных и неосновных носителей, которое может изменяться с температурой.

Таким образом, сопоставляя характер температурных зависимостей электропроводности, теплопроводности и коэффициента термоэдс в области смешанной проводимости в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$, можно сделать вывод о том, что появление неосновных носителей приводит к уменьшению термоэдс и к росту полной теплопроводности, при этом существенного увеличения электропроводности не наблюдается.

Температурные зависимости термоэлектрической эффективности, приведенные на рис. 8, имеют максимум, который смещается в область высоких температур с увеличением содержания атомов, участвующих в замещении при образовании твердого раствора. Аналогичное смещение максимума Z происходит в твердом растворе одного состава при увеличении концентрации носителей заряда (кривые 1, 2). Следует отметить, что величина максимума с увеличением x, y, z уменьшается, поэтому при оптимизации материала для заданного температурного интервала необходимо использовать не только вариации состава твердого раствора, но и изменения концентрации носителей.



Рис. 7. Температурная зависимость теплопроводности в $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$. *1*-4 — то же, что на рис. 5.



Рис. 8. Температурная зависимость термоэлектрической эффективности в $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$. 1-4 — то же, что на рис. 5.

4. Заключение

Сопоставляя температурные зависимости параметров, определяющих термоэлектрическую эффективность в многокомпонентных твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_{x}Te_{3-y-z}Se_{y}S_{z}$, представленные в настоящей работе, и в $Bi_2Te_{3-v-z}Se_vS_z$ по данным [5], необходимо отметить, что в интервале температур 300-450 К эти зависимости по характеру изменений существенно не отличаются. По-видимому, определяющим фактором является замещение атомов в анионной подрешетке, в которой совместное влияние атомов Se и S приводит к резкому уменьшению теплопроводности кристаллической решетки в области малых у и z. В то же время дополнительное уменьшение κ_I , обусловленное введением атомов Sb в катионную подрешетку, существует в области примесной проводимости $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ во всем исследованном интервале составов. Следует отметить, что значения к_L в области примесной проводимости в твердых растворах обеих систем твердых растворов при *у* = 2*z* оказываются выше, чем значения κ_L при y = z. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу того, что дополнительное введение Sb в $Bi_2Te_{3-v-z}Se_vS_z$ не оказывает существенного влияния на относительный вклад атомов Se и S в тепловое сопротивление материалов при одинаковых концентрациях носителей заряда. Наблюдающееся в $Bi_{2-r}Sb_{r}Te_{3-v-r}Se_{v}S_{r}$ уменьшение электропроводности с повышением температуры происходит медленнее, чем в Bi₂Te_{3-v-z}Se_vS_z, что связано с рассеянием носителей заряда, возникающим также и при замещении атомов в катионной подрешетке. Смещение минимума полной теплопроводности и максимума термоэдс в область более высоких температур при увеличении количества атомов, участвующих в образовании твердого раствора, наблюдается в обеих системах, что указывает на увеличение ширины запрещенной зоны. Средние значения термоэлектрической эффективности в интервале температур 300-450 K в этих системах при y = zоказываются близкими и могут представлять интерес в качестве материалов для термоэлектрических преобразователей, использующих низкопотенциальное тепло.

Список литературы

- Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi₂Te₃. Наука, М. (1972). 320 с.
- [2] Н.Х. Абрикосов, М.Л. Бегларян. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 9, 1529 (1973).
- [3] В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. ФТТ 38, 2366 (1996).
- [4] Ч.Д. Бекдурдыев, Б.М. Гольцман, В.А. Кутасов, А.В. Петров. ФТТ 16, 2121 (1974).
- [5] В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. Докл. IX Межгосударственного семинара "Термоэлектрики и их применения". СПб (2004). С. 63.
- [6] Б.М. Гольцман, Г.Н. Иконникова, В.А. Кутасов, Ю.И. Равич. ФТТ 27, 334 (1985).